

2019年6月17日（川端）

データ圧縮基礎資料

11 差歪測度と Shannon 下界

$\rho(x, y)$ が情報源記号 x と再生記号 y の差 $y - x$ の関数になっているとき差歪測度という。二乗歪や、絶対値歪などのように、差のノルムの関数である場合を含む。以下の議論は、離散の場合でも連続の場合でも成立する。離散の場合には差は $\oplus$ を考える。

本節を通じて

$$g_s(x) := \frac{2^{s\rho(x)}}{\sum_{x'} 2^{s\rho(x')}}, D_s := E_{g_s} \rho(X) = \frac{\sum_x \rho(x) 2^{s\rho(x)}}{\sum_x 2^{s\rho(x)}}$$

と定義する。もちろん $s < 0$ は Lagrange 乗数 (D_s における $R(D_s)$ の傾き) である。

補題 1 $\sum_x r(x) \rho(x) = D_s$ を満たす任意の確率分布 $r(x)$ に対して $H(r) \leq H(g_s)$ が成り立つ。すなわち、この条件下で g_s はエントロピー最大の分布である。

証明: $\log(1/g_s(x)) = -s\rho(x) + \log \sum_{x'} 2^{s\rho(x')}$ より,

$$E_r \log \frac{1}{g_s} = E_{g_s} \log \frac{1}{g_s}$$

が成り立つが、これより

$$\begin{aligned} 0 \leq D(r \parallel g_s) &= -H(r) + E_r \log \frac{1}{g_s(X)} \\ &= -H(r) + H(g_s) \end{aligned}$$

が成り立つ。証明終

定理 1 $X \sim p_X$ とし、 ρ を差歪測度とすると、 $R(D_s) \geq H(p_X) - H(g_s)$ が成り立つ。また、等号条件は、 $Z := (X - Y)$ のときに、 $Z \perp Y$ および $Z \sim g_s(z)$ が成立することである。

証明:

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(X) - H(X | Y) \\ &= H(X) - H(X - Y | Y) \\ &\geq H(X) - H(X - Y) \\ &\geq H(p_X) - H(g_s) \end{aligned}$$

最後の不等号に、上の補題を用いている。左辺を $E\rho(X - Y) \leq D_s$ のもとで、最小化すると定理がえられる。等号条件についても上の2つの不等号に対する等号条件から明らかである。証明終

注意 1 双対表現

$$R(D_s) = \max_{\lambda(\cdot) \in \Lambda_s} \left(sD + \sum_x p_X(x) \log \lambda(x) \right)$$

の制約条件は

$$\Lambda_s := \{ \lambda(\cdot) : (\forall x)(\lambda(x) \geq 0), \quad (\forall y) \left(\sum_x p_X(x) \lambda(x) \exp_2 s\rho(y - x) \leq 1 \right) \}$$

となっている. 定数 K を用いて $\lambda(x)p_X(x) = K$ となるような $\lambda(x)$ に対して, $K = 1/\sum_x \exp_2(s\rho(x))$ とおくと, $\lambda \in \Lambda_s$ となる. 双対表現に, この $\lambda(x)$ を代入すると, 下界式

$$R(D_s) \geq sD_s - \log\left(\sum_x \exp_2(s\rho(x))\right) + H(p_X)$$

が得られるが, 右辺は $H(p_X) - H(g_s)$ と整理できる. この下界式 (シャノンの下界式) の名前は提唱者シャノンに由来する.

注意 2 X が確率密度関数を有する連続分布に従うものとする. D_s が十分小さいならば, g_s はデルタ関数のように振る舞うことが期待できる. ある Y およびその分布 P_Y (離散でもなんでもよい) が存在して X の密度 p_X が $P'_Y * g_s = p_X$ (ただし $*$ は畳み込み演算) と書けるほどに滑らかならば, この D_s に関しては, 定理の条件が満足されていることになる. つまり, $R(D_s)$ はシャノン下界に一致する. この性質を $R(D)$ の漸近的一致性 (*Asymptotic Tightness*) とよぶ. 漸近的一致性の成り立つ条件について最近でも研究が出ている.